**計量の標準に係る校正・試験等申請書**

年　　月　　日

国立研究開発法人産業技術総合研究所

理事長　　　　　　　殿

（申請者）

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 |  |
| 住所 |  |

（上記が証明書の発行先になります）

（代理人）

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 |  |
| 住所 |  |

計量標準に係る校正・試験等を申請します。

１　校正を受けようとする器物の内容

|  |  |
| --- | --- |
| 校正・試験等の種類 |  |
| 計量器（器物）の名称及び数量 |  |
| 計量器の製造者名 |  |
| 型式及び器物番号（識別番号） |  |
| 校正点 |  |

２　校正を受けようとする場所（産総研以外の場合）

|  |
| --- |
|  |

３　証明書等　　　　　　　　　　　　　　英文　　　　通

４　非重複宣言、非技術支援宣言及び同意事項

他の機関において既にOIML適合証明書の申請を行っているか （ 　はい　、 いいえ　 ）

当該申請製品に対して、産総研からコンサルティングを受けているか （　 はい　、 いいえ　 ）

「OIML認証業務同意書（第3版）」に従います

５　手数料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

６　その他　　担当者名及び連絡先

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 氏　名  (部署名) |  | TEL: |  |
| FAX: |  |
| E-mail: |  |
| 送付先：〒 | | | |

　備考

申請者欄、項目1(校正・試験の種類を除く)及び項目2を英文で記載するか又は英文の別紙を添付して下さい。

証明書の発送は、手数料の入金確認後となります。

手数料は、当所の都合で校正・試験が完了しなかった場合以外、お返しできません。当所の都合により完了しなかった場合には、全額返却致します。